

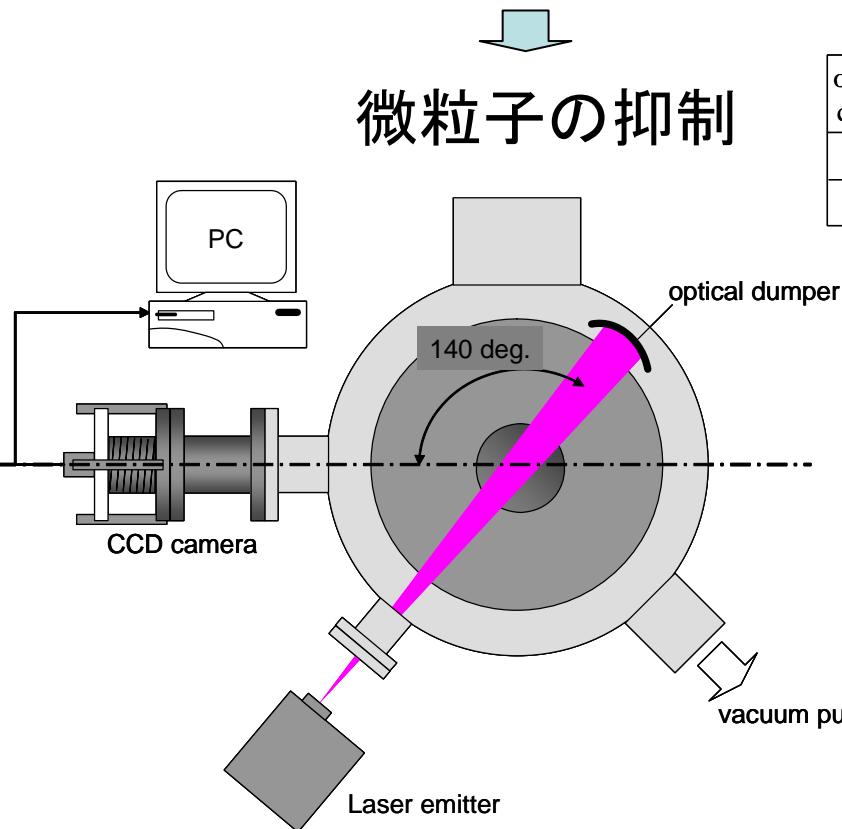
極微細加工・造形 共同研究支援例 (株)アドテックプラズマテクノロジー

プラズマプロセス中の微粒子モニタリング技術の開発

平成18年度日本エアロゾル学会論文賞受賞

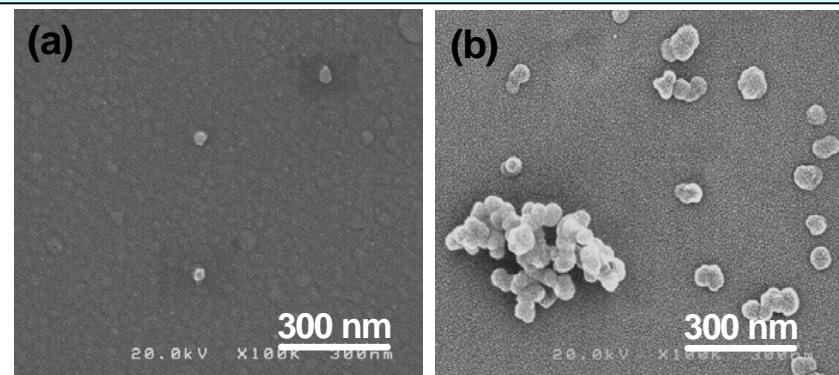
(株)アドテックプラズマテクノロジーへの共同研究支援: F広大H17-008)

プラズマ中の微粒子のモニタ モノシリランガスを用いたアモルファスSiのプラズマCVD成膜中に微粒子をモニタ



operating condition	gas flow rate [sccm]	RF power [W]	pressure [Pa]	scattering intensity		intensity ratio
				408 nm	785 nm	
A	100	50	650	-	-	-
B	10	200	1300	12.2	22.1	0.55

2波長の散乱光の強度と、その比からプラズマ中の微粒子密度とサイズを推定



プラズマ中の微粒子密度とSi基板上に付着した微粒子密度は比例

0.1μm以上の微粒子の粒子径弁別が可能